(19) Japanese Patent Office (JP)

(12) Publication of Patent Application (A)

- (11) Publication No.: 2000002889 A
- (43) Date of publication: 07.01.00
- (22) Date of filing: 16.06.98

(54) [Title of the invention]

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Page 2, 1st column, Claims 1-7

[Claims]

[Claim 1] A liquid crystal display device comprising;

an array substrate comprises (a-1) a plurality of gate lines and signal lines formed in an array of rows and columns; (a-2) a TFT controlled by the gate lines and the signal lines; (a-3) a pixel electrode connected to the TFT, wherein a storage capacitance for storing charge is conncted to the pixel electrode; another electrode oppositing to the electrode forming the storage capacitance and a drain electrode of the TFT are formed at the same time; the gate lines and the electrode forming the strage capacitance are formed in the same manufacturing process; the pixel electrode is formed onto the gate lines and the signal lines via the transparent insulating film;

(b) an opposition substrate comprising the common electrode located facing to the pixel electrode; wherein

a variation of the Δ Vgd due to the variation of the Cgd occouring each exposure area is compensated by varying the Cs value by each exposure area.

[Claim 2] The liquid crystal display device according to claim 1 wherein, the cross section forming the storage capacitance becomes large according to the cross section of the overlapping area where the gate line and the drain electrode are overlapped becoming large; the cross section forming the storage capacitance becomes small according to the cross section of the overlapping area where the gate line and the drain electrode are overlapped becoming small.

[Claim 3] The liquid crystal display device according to claim 1 wherein, the Cs value varies as the expression $\Delta Vgd = (Cgd \times \Delta Vg)/(Cgd+Cs+Clc)$ becoming constant even though the Cgd value varies.

[Claim 4] The liquid crystal display device according to claim 1 wherein, the passing

light amount passing through the opening even though the cross section of the storage capacitance varies.

[Claim 5] The liquid crystal display device according to claim 4 wherein, the drain electrode is formed by transparent electrode at least part of it.

[Claim 6] The liquid crystal display device according to claim 1 wherein, the width of the drain electrode is varied step by step or smoothly in order to prevent step edge collaption at the step edge of the another side portion of the electrode.

[Claim 7] The liquid crystal display device according to claim 1 wherein, the variation of the opening ratio occouring according to the variation of the cross section of the storage capacitance is adjusted by decreasing the cross section of a shield portion when the cross section of the storage capacitance becoming large, and by increasing the cross section of the shield portion when the cross section of the storage capacitance becoming small, as a result, the opening ratio is constant.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000002889 A

(43) Date of publication of application: 07.01.00

(51) Int. CI

G02F 1/136 G09F 9/30

(21) Application number: 10168175

(22) Date of filing: 16.06.98

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

NUMANO YOSHINORI KAWAMOTO AKIRA NAKAJIMA TAKESHI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

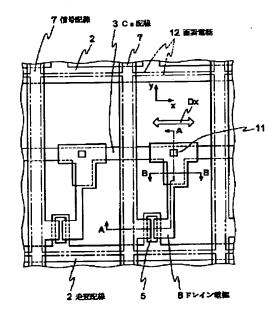
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the degradation in display quality, such as flickering occurring in the fluctuation with each of exposure regions, image persistence and display unevenness, by compensating the fluctuation in ΔCgd by the fluctuation in Cgd generated with each of the exposure regions by changing a Cs value with each of the exposure regions.

SOLUTION: The Cgd changes when a drain electrode 8 deviates relatively in an x-axis direction Dx with respect to scanning wiring 2. If the drain electrode 8 deviates relatively in a -x direction with respect to the scanning wiring 2, the overlap area of the drain electrode 8 and the scanning wiring 2 increases and the Cgd increases. Conversely, if the drain electrode 8 deviates relatively in a +x direction with respect to the scanning wiring 2, the overlap area of the drain electrode 8 and the scanning wiring 2 decreases and the Cgd decreases. Then, the shapes of the drain electrode 8 and Cs wiring 3 in a B-B line part are so designed that $\Delta Vgd=(Cgd_{\times}\Delta Vg)/(Cgd+Cs+Clc)$ is kept constant in

spite of the fluctuation in the Cgd.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-2889

(P2000-2889A)

(43)公開日 平成12年1月7日(2000.1.7)

(51) Int.Cl.7		微別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
G02F	1/136	500	G 0 2 F	1/136	500	2H092
G09F	9/30	338	G09F	9/30	338	5 C O 9 4

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 16 頁)

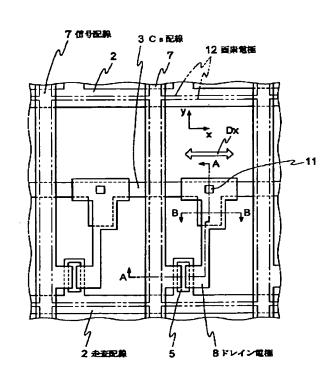
(21)出願番号	特顏平10-168175	(71)出願人	000006013 三菱電機株式会社			
(22)出顧日	平成10年6月16日(1998.6.16)		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号			
		(72)発明者	沼野 良典			
			東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内			
		(72)発明者	川元 暁			
			東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内			
		(74)代理人	100065226			
			弁理士 朝日奈 宗太 (外1名)			
			最終頁に続く			

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 ΔVgdの露光領域ごとの変動に起因するフリッカ、焼き付きおよび表示むらなどの表示品質の低下を防止し、高い表示品質の液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 本発明の液晶表示装置は、複数本の走査配線および複数本の信号配線と、TFTと、画素電極とが形成され、該画素電極には電荷を保持するための保持容量が接続され、該保持容量を形成する電極に対向するもう一方の電極と前記TFTのドレイン電極とが同時に形成され、前記もう一方の電極は透明絶縁膜を介して前記走査配線上および信号配線上に重ねて形成されたアレイ基板と、前記画素電極と対向して配置される共通電と対向した対向基板とを備えた液晶表示装置であって、露光領域ごとに発生するCgdの変動によるΔVgdの変動を、露光領域ごとにCs値を変えることで補償する構造を有する。



【特許請求の範囲】

(a-1) 行方向および列方向にそれぞ 【請求項1】 れ配列形成される複数本の走査配線および複数本の信号 配線と、(a-2)マトリクス状に配置され、前記走査 配線および信号配線によって制御されるTFTと、(a - 3) 該TFTに接続される画素電極とが形成され、該 画素電極には電荷を保持するための保持容量が接続さ れ、該保持容量を形成する電極に対向するもう一方の電 極と前記TFTのドレイン電極とが同時に形成され、前 記走査配線と前記保持容量を形成する電極とが同一の工 10 程で形成されており、前記画素電極は透明絶縁膜を介し て前記走査配線上および信号配線上に重ねて形成された アレイ基板と、(b) 前記画素電極と対向して配置され る共通電極を具備した対向基板とを備えた液晶表示装置 であって、路光領域ごとに発生するCRdの変動による ΔVgdの変動を、露光領域ごとにCs値を変えること で補償する構造を有する液晶表示装置。

【請求項2】 前記走査配線とドレイン電極の重なり面 積が増加するとき、前記保持容量を形成する面積も増加 し、前記走査配線と前記ドレイン電極の重なり面積が減 20 少するとき、前記保持容量を形成する面積も減少する請 求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記Cgdが変動しても(1)式△Vg $d = (Cgd \times \Delta Vg) / (Cgd + Cs + Clc) \hbar$ 一定の値となるようにCs値が変動する構造を有する請 求項1記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記保持容量の面積が増減しても開口部 を透過する透過光量が変化しない請求項1記載の液晶表 示装置。

【請求項5】 前記ドレイン電極の少なくとも一部が透 30 明電極である請求項4記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記ドレイン電極の幅が、前記もう一方 の電極の段差部での段差切れを防止するため段階的また はなだらかに変化してなる請求項1記載の液晶表示装 價。

【請求項7】 前記保持容量の面積が増減するにともな って起きる開口率の変化を、前記保持容量の面積が増加 するときには遮光部分が小さくなり、前記保持容量の面 積が小さくなるときには遮光部分の面積が大きくなるこ とで、開口率が変動しない構造を有する請求項1記載の 液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0 0 0 1]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に関 し、さらに詳しくはアクティブマトリクス型液晶表示装 置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のアクティブマトリクス型の液晶表 示装置のアレイ基板は絶縁性基板上に行方向に複数本の

れ、前記走査配線および信号配線の交差位置に薄膜トラ ンジスタ (以下、「TFT」という) およびこれに接続 される画素電極からなる一画素が形成され、その上に配 向膜が形成されている。一方、液晶を挟持するためのも う一方の基板(以下、「対向基板」という)は絶縁性基 板上に共通電極が形成され、その上に配向膜が形成され ている。アレイ基板と対向基板を前述の画素電極および 共通電極が形成されている面どうしを対峙させ、間隙に 液晶組成物を挟持させている。通常、アレイ基板側と対 向基板側では90度ずれた方向に配向膜を配向処理して あるため、液晶分子が厚さ方向に90度ねじれて並ぶT N液晶が使われている。

【0003】このようなTN型の液晶表示装置におい て、画素電極とその周囲にある前記走査配線および信号 配線との間隙をなくしてこの間隙から抜け出てくる漏れ 光を防止すると同時に、前記走査配線および信号配線か らの横方向電界や画素電極端部の段差によって生じるデ ィスクリネーションを防止するため、透明絶縁膜を1μ m以上の厚膜で形成し、画素電極を前記透明絶縁膜を介 して前記走査配線および信号配線上に形成する技術が開 示されている。これにより、ディスクリネーションの発 生が防止されると同時に、画素電極を前記走査配線およ び信号配線上に重ねることができるので、1画素の開口 率を大きくすることができる。

【0004】図33に、たとえば特開平9-25824 7号公報に記載された従来の画素電極を前記透明絶縁膜 を介して前記走査配線および信号配線上に形成する技術 を用いた液晶表示装置の1画素の平面図を示す。また、 図34に図33のA-A線での断面説明図を示す。図3 3、図34において、1は透明基板、2は走査配線、3 は保持容量配線 (以下、「Cs配線」という)、4はゲ ート絶縁膜、5は半導体層、6は不純物をドープした半 導体層であり、6 a は信号配線金属とオーミックコンタ クトをとるためのソース領域、6 bはドレイン電極金属 とオーミックコンタクトをとるための領域、7は信号配 線、8はドレイン電極、9は保護膜、10は有機系透明 樹脂膜、11は前記ドレイン電極8と画素電極を電気的 に接続するためのコンタクトホールである。12は画素 電極であり、2点鎖線でその位置を示している。図3 3、図34に示す従来の液晶表示装置において、通常こ れらの膜は、写真製版と呼ばれるプロセスによってレジ ストパターンを膜上に形成し、前記レジストパターンを マスクにエッチングにより不要な部分の膜を取り除い て、所望の形状が得られる。写真製版法によるレジスト パターンの形成には露光機を用い、ネガ型レジストの場 合には、膜が不要な部分を遮光して光照射し、一方、ポ ジ型レジストの場合には膜が必要な部分を遮光して光を 照射する。こののち、現像液を用いて不要な部分のレジ ストを除去して所望のレジストパターンを形成する。前 走査配線および列方向に複数本の信号配線が配列形成さ 50 記写真製版における露光工程において、ステッパと呼ば 3

れる露光装置を使用して、前記液晶表示装置の表示部分 をいくつかの領域に分割してその各領域ごとに露光する ので、数回の露光によって表示部分全体が露光される。 このとき、露光装置のアライメント精度の良否、露光領 域ごとの露光量の均一性の違いなどにより、隣り合った 露光領域の境界ではステップ状に露光状態が変動する。 これにより、露光領域の境界で、異なる層に位置するパ ターン間の位置ずれもステップ状に変動する。図33に 示す従来の液晶表示装置では、ドレイン電極 8 が保持容 量を形成する電極を兼ねている。したがって、図33に 10 示す従来の液晶表示装置の場合、走査配線2とドレイン 電極8のパターン位置が図33のx軸方向Dxにずれた とき、走査配線2とドレイン電極8がTFT部分で重な ることで形成されるカップリング容量Cgdが変動し、 走査配線2とドレイン電極の相対的な位置が変動するた め、重なり面積が変動して値が変わる。一方、保持容量 Csは走査配線2とCs配線3が同じ写真製版工程で形 成されており、図33で示すx軸方向にドレイン電極8 の位置がずれてもCs配線3とドレイン電極8の重なり*

 $\Delta V g d = (C g d \times \Delta V g) / (C g d + C s + C l c)$

ここで、ΔVgは走査配線の信号がオンからオフに変化 するときの電位の変化量である。このドレイン電極の電 位変動 Δ V g d により、対向基板の共通電極の電位 2 5 (以下、「Vcom」という) の中心電位と液晶に加わ る電圧の中心電圧がずれる。このずれは、画面のちらつ き (以下、「フリッカ」という) や長時間同一パターン を表示し続けたとき表示を切り替えても前の表示パター ンが残る現象(以下、「焼き付き」という)の原因とな り表示品質を低下させることはよく知られている。通常 は、Vcom25の中心電位をΔVgdにあわせて設定 30 することでこれらの表示品質の低下を防止している。

【0007】ところが、図33に示す従来の液晶表示装 置の場合、露光領域の境界でCgd24は変動するが保 特容量Cs21は変動しないので、ΔVgdは露光領域 ごとに変動してしまう。しかし、Vcom25の中心電 位を各露光領域ごとに変化させることはできないので、 最適なVcom25の中心電位からずれる領域が必ず発 生し、前記フリッカや焼き付きなどが発生し、表示品質 を低下させるという問題があった。

【0008】また、ΔVgdによるドレイン電極の電位 40 の変動量が露光領域ごとに異なると、同じ信号電位を与 えても液晶に加わる実効電圧が変動し、液晶の透過率が 変動する。すなわち、露光領域ごとにΔVαdが異なる と、その領域間で透過率が異なってしまい、表示むらと して視認されるという問題があった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の問題に鑑 みてなされたものであり、 Δ V g d の露光領域ごとの変 動に起因するフリッカ、焼き付き、表示むらなどの表示 50 するものである。

* 面積は変動しないためC s 値は一定となる。

【0005】つぎにCgdの変動が画質に与える影響に ついて説明する。図35に前記液晶表示装置の1画素の 等価回路を示す。ここでは簡単のため、本発明にかかわ る容量成分のみを記述している。走査配線2にオン信号 が入るとTFT23がオン状態になり、保持容量(C s) 21および液晶容量 (Clc) 22に信号配線7か ら所定の電荷が書き込まれる。つぎに走査配線2の選択 信号がオフに変わるとTFTがオフ状態 (高抵抗状態) になり、信号配線から費き込まれた電荷が保持され、こ の電荷で決まる電位とCS配線(=対向基板の共通電 極) の電位との差で決まる実効電圧が液晶に印加され、 実効電圧に比例した透過率が得られることで所望の表示 を得る。ここで、走査配線2の選択信号が変化すると き、走査配線2とドレイン電極8とのカップリング容量 (Cgd) 24によりドレイン電極の電位が変化する。 このドレイン電極の電位変動をΔVgdとすると、ΔV gdは次式で表される。

[0006]

(1)

品質の低下を防止し、高い表示品質の液晶表示装置を得 ること目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1にかか わる液晶表示装置は、(a-1)行方向および列方向に それぞれ配列形成される複数本の走査配線および複数本 の信号配線と、(a-2)マトリクス状に配置され、前 記走査配線および信号配線によって制御されるTFT と、(a-3) 該TFTに接続される画素電極とが形成 され、該画素電極には電荷を保持するための保持容量が 接続され、該保持容量を形成する電極に対向するもう一 方の電極と前記TFTのドレイン電極とが同時に形成さ れ、前記走査配線と前記保持容量を形成する電極とが同 一の工程で形成されており、(b) 前記画素電極は透明 絶縁膜を介して前記走査配線上および信号配線上に重ね て形成されたアレイ基板と、前記画素電極と対向して配 置される共通電極を具備した対向基板とを備えた液晶表 示装置であって、露光領域ごとに発生するCgdの変動 による A V g d の変動を、露光領域ごとにC s 値を変え ることで補償する構造を有することを特徴とする。

【0011】本発明の請求項2記載の液晶表示装置は、 前記走査配線とドレイン電極の重なり面積が増加すると き、前記保持容量を形成する面積も増加し、前記走査配 線と前記ドレイン電極の重なり面積が減少するとき、前 記保持容量を形成する面積も減少するものである。

【0012】本発明の請求項3にかかわる液晶表示装置 は、前記Cgdが変動しても(1)式ΔVgd=(Cg d×ΔVg) / (Cgd+Cs+Clc) が一定の値と なるようにCs値が変動するように形成された構造を有

【0013】本発明の請求項4記載の液晶表示装置は、 前記保持容量の面積が増減しても関口部を透過する透過 光量が変化しない。

【0014】本発明の請求項5にかかわる液晶表示装置は、前記ドレイン電極の少なくとも一部が透明電極である。

【0015】本発明の請求項6記載の液晶表示装置は、 前記ドレイン電極の幅が、前記もう一方の電極の段差部 での段差切れを防止するため段階的またはなだらかに変 化している。

【0016】本発明の請求項7にかかわる液晶表示装置は、前記保持容量の面積が増減するにともなって起きる開口率の変化を、前記保持容量の面積が増加するときには遮光部分が小さくなり、前記保持容量の面積が小さくなるときには遮光部分の面積が大きくなることで、開口率が変動しない構造を有するものである。

【0017】従来の液晶表示装置では、露光領域の境界でCgdが変動するが保持容量が変動しないため、ΔVgdは露光領域ごとに変動する。Vcomの中心電位を各露光領域ごとに変化させることができないので、最適20なVcomの中心電位からずれる領域が必ず発生し、フリッカや焼き付きなどが発生し、表示品質を低下させていた。

【0018】また、ΔVgdによるドレイン電極の電位の変動量が露光領域ごとに異なると、同じ信号電位を与えても液晶に加わる実効電圧が変動し、その領域間で透過率が異なってしまい、表示むらとして視認されていた。

【0019】本発明における露光領域ごとのCgdの変動を補償する保持容量をもつ構造では、露光領域が異な 30っていても ΔVgd値が一定となり、フリッカ、焼き付きや表示むらなどの表示品質低下が防止でき、表示品質が高く、したがって製造が容易で歩留まりの高い液晶表示装置が得られる。

【0020】本発明において、露光領域ごとにCs値を変動させる際に開口率が変動することを補償する構造を有することにより、Cs値が変動しても前記液晶表示装置の一画素の透過光量が変動しないため、露光領域が異なっても ΔVgdが一定でかつ、透過光量が変動しなくすることができ、フリッカ、焼き付きや表示むらなどの表示品質低下が防止でき、かつ、透過光量が露光領域間で変動することによる表示むらがない良好な表示品質の液晶表示装置が、製造が容易で歩留まりが高く得られる。

【0021】本発明において、透明なドレイン電極を使用することにより、Cs値が変動しても前配液晶表示装置の一画素の透過光量が変動しないため、露光領域が異なっても ΔVgdが一定でかつ、透過光量が変動しないうえに、開口率が低下しなくすることができ、フリッカ、焼き付きや表示むらなどの表示品質低下が防止で

き、かつ、透過光量が露光領域間で変動しないので表示 むらがなくしかも輝度が高く明るい良好な表示品質の液 晶表示装置が、製造が容易で歩留まりが高く得られる。

【0022】さらに、本発明においてドレイン電極および保持容量を形成する配線の形状を工夫し、段階的またはなだらかに変化させることにより、ドレイン電極が保持容量を形成する配線との投差部で段切れすることを防止することができ、露光領域が異なってもΔVgdが一定で、フリッカ、焼き付きや表示むらなどの表示品質低下が防止でき、かつ、歩留まりの高い液晶表示装置が得られる。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照しつつ本発明の実施の形態についてさらに詳細に述べる。

【0024】実施の形態1

図1は本発明の実施の形態1にかかわる画素の一部の平 面説明図、図2は図1のA-A線での断面説明図であ る。図3は図1のB-B線での断面説明図である。また 図4および図5は本発明の実施の形態1の液晶表示装置 のアレイ基板の製造プロセスを示す断面説明図である。 図1~3において、図31~33に示した各要素と同一 の要素にはそれぞれ同一の符号を付して示した。実施の 形態1にかかわる画素において、ドレイン電極8が相対 的に走査配線2に対してx軸方向Dxにずれた場合にC g d が変化する。ドレイン電極 8 が相対的に走査配線 2 に対して-x方向にずれた場合、ドレイン電極8と走査 配線2の重なり面積が増加しCgdが増加する。このと きB-B線部においてはドレイン電極8とCs配線3の 重なり面積が増加し保持容量Cs値も増加する。逆に、 ドレイン電極 8 が相対的に走査配線 2 に対して + x 方向 にずれた場合、ドレイン電極8と走査配線2の重なり面 積が減少しCgdが減少する。このときB-B線部分に おいてはドレイン電極8とCs配線3の重なり面積が減 少し保持容量Cs値も減少する。前記(1)式が一定と なるようにB-B線部でのドレイン電極およびCs配線 の形状を設計することにより、露光領域が異なる部分 で、ドレイン電極8と走査配線2との相対的位置が異な っても、フリッカや焼き付きなどが発生しない液晶表示 装置が得られる。

40 【0025】つぎに、図4にしたがって本実施の形態1 の液晶表示装置のアレイ基板の作製方法を説明する。透明絶縁基板1上に走査配線2およびCs配線3として、たとえばCrを形成する(図4(a))。ゲート絶縁膜4としてたとえばSiN、チャネルとなる半導体層5としてたとえばアモルファスSi(以下、a-Siという)、信号配線金属とオーミックコンタクトを形成するための不純物イオンをドーピングした半導体層6としてたとえばアイテンをドープしたn+a-Siを更続的に成膜し、TFTとなる部分以外のn+a-Siおよびa-Siを除去する(図4(b))。つぎに信号配線7と

してたとえばCrとドレイン電極8としてたとえばCr を形成すると同時に、不要なn+a-Siを除去して、 信号配線とオーミックコンタクトを得るためのソース領 域 6 a およびドレイン電極とオーミックコンタクトを得 るためのドレイン領域 6 b を形成する (図 4 (c))。 つぎに、n+-a-Siが除去されたチャネル部分の保 護を行うために保護膜 9 としてたとえばSiNを成膜す る。つぎに透明絶縁膜10としてたとえばアクリル系樹 脂をたとえばスピンコート法で塗布したのち、この透明 絶縁膜10をレジストとして、画素電極との接続が必要 なコンタクトホール11、走査配線や信号配線に信号を 印加するための端子部のコンタクトホールなどを設ける ため前記保護膜9をたとえばCF4ガスを用いてドライ エッチングにより除去する(図5 (a))。最後に画素 **電極12としてたとえばITOを形成して(図5**

(b)) アレイ基板を作製した。

【0026】以上のようにして得られた本発明の実施の 形態1では、露光領域ごとのCgdの変動を補償するよ うに保持容量が形成されているので、路光領域が異なっ ていてもΔVgd値が一定となり、フリッカ、焼き付き や表示むらなどの表示品質低下が防止でき、表示品質が 高く、したがって製造が容易で歩留まりの高い液晶表示 装置が得られる。

【0027】実施の形態2

図6は本発明の実施の形態2にかかわる画素の一部の平 面図、図7は図6のA-A線での断面説明図、図8は図 6のB-B線での断面説明図である。実施の形態1で は、ドレイン電極8を、直接保持容量を形成する部分ま で延在していたが、本実施の形態ではドレイン電極8と 保持容量を形成する電極8aとを分離して形成しその他 30 の点は実施の形態1と同じである例を示す。ドレイン電 極8と、保持容量を形成する電極8aとは、ドレイン電 極8と画素電極12を電気的に接続するためのコンタク トホール13および画素電極12と保持容量を形成する 電極8aとを電気的に接続するコンタクトホール11に よって画素電極12を介して電気的に接続されている。 このような構造でも実施の形態1と同様の効果が得られ る。実施の形態1ではドレイン電極8が不透明の金属材 料で形成されてかつ画素内に延在しているので透過光が これによって遮光されていたが、実施の形態2ではこの 40 部分がないため、実施の形態1に比べて透過光量が増加 し高開口率化が図られ、バックライトの輝度を低下でき るので、低消費電力化できるという効果もある。

【0028】実施の形態3

図9は本発明の実施の形態3にかかわる画素の一部の平 面説明図、図10は図9のA-A線での断面説明図、図 11は図9のB-B線での断面説明図である。実施の形 態 1 では、TFTは走査配線 2 から電極を引き出してそ の上に形成されていたが、実施の形態3ではTFTが走 査配線2上に形成され、その他の点は実施の形態1と同 50 他の点は実施の形態1と同じである。作成プロセスは実

じである場合の実施の形態を示す。実施の形態3の場 合、Cgdはドレイン電極8が図9の矢印の方向すなわ ち図9ではv軸方向Dvに位置ずれすることで値が変動 する。したがって保持容量Cs 値を変化させる方向もv 軸方向に変える必要がある。実施の形態3において、ド レイン電板8が相対的に走査配線2に対して-y方向に ずれた場合、ドレイン電極8と走査配線2の重なり面積 が増加しCgdが増加する。このときB-B線部におい てはドレイン電極 8 と C s 配線の重なり面積が増加し保 持容量Cs値も増加する。逆に、ドレイン電極8が相対 的に走査配線2に対して+y方向にずれた場合、ドレイ ン電極8と走査配線2の重なり面積が減少しCgdが減 少する。このときB-B線部においてはドレイン電極8 とCs配線3の重なり面積が減少し保持容量Cs値も減 少する。前記(1)式が一定となるようにB-B線部で のドレイン電極の形状を設計することにより、露光領域 が異なる部分で、ドレイン電極8と信号配線2との相対

的位置が異なっても、フリッカや焼き付きなどが発生し

【0029】実施の形態4

ない液晶表示装置が得られる。

図12は本発明の実施の形態4にかかわる画素の一部の 平面説明図、図13は図12のA-A線での断面説明図 である。実施の形態3では、ドレイン電極8を、直接保 特容量を形成する部分まで延在していたが、本実施の形 態ではドレイン電極8と保持容量を形成する電極8aと を分離して形成し、その他の点は実施の形態3と同じと した例を示す。ドレイン電極8と保持容量を形成する電 極8aは、ドレイン電極8と画素電極12を電気的に接 続するためのコンタクトホール13および画素電極12 と保持容量を形成する電極8aを電気的に接続するコン タクトホール11によって画素電極12を介して電気的 に接続されている。このような構造でも実施の形態3と 同様の効果が得られる。実施の形態3ではドレイン電極 8が不透明の金属材料で形成されてかつ画素内に延在し ているので透過光がこれによって遮光されていたが、実 施の形態4ではこの部分がないため、実施の形態3に比 べて透過光量が増加し高開口率化が図られ、バックライ トの輝度を低下できるので、低消費電力化できるという 効果もある。

【0030】実施の形態5

実施の形態1~4では、保持容量を形成するCS配線3 が走査配線2と同じパターン形成プロセスで同時に別配 線で形成されている例について示したが、以下に保持容 量Csを前段の走査配線上に形成した例について示す。 【0031】図14は本発明の実施の形態5にかかわる 画案の一部の平面説明図、図15は図14のA-A線断 面説明図、図16は図14のB-B線断面説明図を示 す。本実施の形態では、CS配線3は形成されず、保持 容量は前段の走査配線2a上に形成するものとし、その

施の形態1と同様であるのでその説明を省略する。この ような構造でも、実施の形態1と同様の効果が得られ

【0032】実施の形態6

図17は本発明の実施の形態6にかかわる画素の一部の 平面説明図、図18は図16のA-A線断面説明図、図 19は図17のB-B線断面説明図である。作製プロセ スは実施の形態1と同様であるのでその説明を省略す る。実施の形態るでは、ドレイン電極8を、直接、保持 容量を形成する部分まで延在していたが、本実施の形態 10 ではドレイン電極8と保持容量を形成する電極8aとを 分離して形成し、その他の点は実施の形態ると同じとし た例を示す。このような構造でも、実施の形態1と同様 の効果が得られる。また、実施の形態2と同様、実施の 形態5ではドレイン電極8が不透明な金属材料で形成さ れ、かつ画素内に延在しているので透過光がこれによっ て遮光されていたが、実施の形態6ではこの部分がない ため、実施の形態 5 に比べて透過光量が増加し高開口率 化が図られ、バックライトの輝度を低下できるので、低 消費電力化できるという効果もある。

【0033】実施の形態7

図20は本発明の実施の形態7にかかわる画素の一部の 平面説明図、図21は図20のA-A線断面説明図を示 す。本実施の形態では、TFTを走査配線上に形成し、 Cs配線3は形成されず、保持容量は前段の走査配線2 a上に形成する。作製プロセスは実施の形態1と同様で あるので、その説明を省略する。このような構造でも、 実施の形態3と同様の効果が得られる。

【0034】実施の形態8

図22は本発明の実施の形態8にかかわる画素の一部の 平面説明図、図23は図22のA-A線断面説明図であ る。実施の形態?では、ドレイン電極8を、直接、保持 容量を形成する部分まで延在していたが、本実施の形態 ではドレイン電極8と保持容量を形成する電極8aを分 離して形成し、その他の点は実施の形態7と同じとした 例を示す。作製プロセスは実施の形態1と同様であるの で省略する。このような構造でも、実施の形態4と同様 の効果が得られる。また、実施の形態4と同様、実施の 形態1ではドレイン電極8が不透明な金属材料で形成さ れてかつ画素内に延在しているので透過光がこれによっ 40 て遮光されていたが、実施の形態8ではこの部分がない ので、実施の形態 7 に比べて透過光量が増加し高開口率 化が図られ、バックライトの輝度を低下できるので、低 消費電力化できるという効果もある。

【0035】実施の形態9

以上の実施の形態1~8では、ドレイン電極8として不 透明な金属膜を使用していた。また、走査配線2、Cs 配線3も不透明な金属膜を使用している。ドレイン電極 8の位置が変動してCs値を変えるために、ドレイン電 極8の位置または保持容量に形成する電極8aの位置が 50 を設けたが、走査配線2と同時に形成する部分をほかに

移動させられることによりCs値が変わる構造となるの で、画素を透過する光量も同時に変化する。欝光領域の 境界でこの透過光量がステップ状に変化すると表示むら として視認される可能性がある。以下の実施の形態で は、露光領域ごとにCs値が変動しても透過光量が変わ らないように画案内の電極配置を定めたことを特徴とす る実施の形態について示す。

10

【0036】図24は本発明の実施の形態9にかかわる 画素の一部の平面説明図、図25は図22のC-C線断 面説明図である。A-A線断面およびB-B線断面は実 施の形態1と同様である。たとえば、図24においてド レイン電極 8 が走査配線 2 に対して-x 方向にずれたと き、ドレイン電極8と走査配線2の重なり面積が増加し てCgdが増加すると同時に、Cs値はドレイン電極8 とCs配線3の重なり面積がB-B線部分で増加するの で、(1) 式が一定となる。このとき、ドレイン電極8 がCs配線3からはみ出していた部分がCs配線3上に 重なるので、遮光部分の面積が減少し、透過光量が増加 する。一方、前段の走査配線2aとドレイン電極8形成 20 時に同時に開口率を補償する遮光膜8bを図25のよう に形成すると、遮光膜 8 b は前段の走査配線 2 a からの はみ出す部分が増加しこの部分での透過光量が減少す る。これら透過光量の増減が相殺されるように設計す る。また、ドレイン電極8が走査配線2に対して+x方 向にずれた場合は、増加、減少の関係が前述した場合と 逆になる。以上のようにして、実施の形態1と同様の効 果を有しかつ、開口率すなわち透過光量の変動がない液 晶表示装置が得られる。作製プロセスは実施の形態1と 同様であるのでその説明を省略する。なお、本実施の形 態9において、実施の形態2で示したようにドレイン電 極8と保持容量電極8aを分離した構造でもよく、実施 の形態2と同様の効果が得られる。また、本実施の形態 9では前段の走査配線2上に遮光膜8bを設けたが、走 査配線2と同時に形成する部分をほかに設けて、その部 分に遮光膜8bを形成してもよく、このようにすること で、実施の形態5または実施の形態6と同様の構造でも 同様の効果が得られる。

【0037】実施の形態10

図26は本発明の実施の形態10にかかわる画素の一部 の平面説明図、図27は図26のC-C線断面説明図で ある。

【0038】実施の形態10は、実施の形態9と同様の 遮光膜8bを実施の形態3に対して設け、その他は実施 の形態3と同様とした例を示している。このような場合 でも、実施の形態9と同様の効果が得られる。なお、本 実施の形態10において、実施の形態4で示したように ドレイン電極8と保持容量電極8aとを分離した構造で もよく、実施の形態4と同様の効果が得られる。また、 本実施の形態10では前段の走査配線2上に遮光膜8b 11

設けて、その部分に遮光膜8bを形成してもよく、この ようにすることで、実施の形態7または実施の形態8と 同様の構造でも同様の効果が得られる。

【0039】実施の形態11

実施の形態9および10では、透過光量の変動を遮光膜 8 b によって補償する方法について示したが、この方法 では、透過光量を一定にはできるが遮光部分の面積が増 加するため、開口率が減少し透過光量そのものを低下さ せている。以下に、透過光量の減少を防止し、かつ、透 過光量が露光領域ごとに変動しない構造の実施の形態を 10 示す。

【0040】図28および図29に本実施の形態11の 作製プロセスを示す断面説明図を示す。本実施の形態の 特徴はドレイン電極8として透明電極たとえばITOを 用いることである。以下に図11にしたがって作製プロ セスを説明する。図28の(a)および(b)は実施の 形態1の場合と同様であるので、その説明を省略する。 信号配線7aおよびドレイン電極8cとして可視光に対 して透明な金属材料としてたとえばITOと、2層目の 信号配線7bおよびドレイン電極8dとしてたとえばC rなどの不透明な金属材料を成膜しパターン形成すると 同時に、不要なn+a-Siを除去して、信号配線とオ ーミックコンタクトを得るためのソース領域6aおよび ドレイン電極とオーミックコンタクトを得るためのドレ イン領域6bを形成する(図28(c))。つぎに、ド レイン電極8cのうち走査配線2で遮光される部分を除 いて除去する (図29 (a))。あるいはドレイン電極 8 dをすべて除去してもよい。以下の作製プロセスは実 施の形態1の場合と同様であるのでその説明を省略す る。本実施の形態11によって得られる画素の機能につ 30 いて具体的に説明する。たとえば実施の形態1と同様の 平面構造で、ドレイン電極8 c が相対的に走査配線2 に 対してx軸方向Dxにずれた場合にCgdが変化する。 ドレイン電極8 c が相対的に走査配線2に対して-x方 向にずれた場合、ドレイン電極8 c と走査配線2の重な り面積が増加しCgdが増加する。このときB-B線部 においてはドレイン電極8cとCs配線3の重なり面積 が増加し保持容量Cs値も増加する。逆に、ドレイン電 極8 c が相対的に走査配線2に対して+x 方向にずれた 場合、ドレイン電極8cと走査配線2の重なり面積が減 40 少しCgdが減少する。このときB-B線部においては ドレイン電極8cとCs配線3の重なり面積が減少し保 特容量Cs値も減少する。前記(1)式が一定となるよ うにB-B線部を設計することにより、露光領域が異な る部分で、ドレイン電極 8 c と信号配線 2 との相対的位 置が異なっても、フリッカや焼き付きなどが発生しない 液晶表示装置が得られる。また、ドレイン電極8cが可 視光に対して透明な金属で形成されているので、Cs配 線3とドレイン電極8cの重なり面積が変わることによ

よる面積変化での透過光量の変動がない。したがって、 実施の形態1と同様の効果が得られ、かつ、露光領域が 異なる領域での透過光量の変動がないうえに、透過光量 が実施の形態9および10に比較して大きく、輝度の高 い液晶表示装置が得られる。また、平面構造は前記実施 の形態1~8に示したどの構造をもちいても同様の効果 が得られる。なお、信号配線7bの材料またはドレイン 電極8dの材料としてCrを用いたが、Al、Cu、M o, Ta, W, Al-Nd, Al-Cu, Al-Si-Cu、窒化AI-NdまたはAI-W、などのいずれか 1つからなる単層もしくはこれらを適宜組合せた積層構 造または少なくとも1つを含む合金系を用いてもよい。 【0041】実施の形態12

実施の形態12は、実施の形態3に示した平面構造にお いて、ドレイン電極8がCs配線3の段差部で配線幅が 細くなっていることによる段差切れを防止する構造の一 例である。図30は実施の形態12の平面図を示す。ま た、図31は図30のA-A線部での断面説明図、図3 2は図30のB−B線部での断面説明図である。作製プ ロセスは実施の形態1と同様であるので、その説明を省 略する。実施の形態12では、ドレイン電極8がTFT 側からCs配線3との段差をカバレージする部分で、ド レイン電極8を段階的またはなだらかに配線幅が太くな るようにして、Cs配線3の段差部での段差切れを防止 する。また、Cs値を調整するためにCs配線3をドレ イン電極8と同様に段階的あるいはなだらかに配線幅を 細くしてCs値を調整する。以上のようにして、実施の 形態3と同様の効果を有し、かつ、Cs配線3の段差部 でのドレイン電極8の段差切れがなく、歩留まりの高い 液晶表示装置が得られた。なお、本構造は、実施の形態 9あるいは実施の形態11の構造に適用しても同様の効 果が得られる。

【0042】なお、本発明の実施の形態1~12ではT FTの構造としてチャネルエッチ型逆スタガー構造TF Tを用いたが、チャネル保護型(エッチングストッパー 型) 逆スタガー構造TFTを用いても同様の効果が得ら れる。また、正スタガー型TFTあるいはコプレナー型 TFTを用いてもよい。半導体層るとしてa-Siを用 いたが、多結晶Siを用いても良い。さらに、走査配線 2としてCrを用いたが、Al、Cu、Mo、Ta、 W、AI-Nd、AI-Cu、AI-Si-Cu、窒化 AI-NdまたはAI-Wなどのいずれか1つからなる 単層もしくはこれらを適宜組合せた積層構造または少な くとも1つを含む合金系を用いてもよい。Cg配線3と してCrを用いたが、AI、Cu、Mo、Ta、W、A 1-Nd、Al-Cu、Al-Si-Cu、室化Al-NdまたはAl-Wなどのいずれかlつからなる単層も しくはこれらを適宜組合せた積層構造または少なくとも 1つを含む合金系を用いてもよい。信号配線7あるいは ってドレイン電極8cがCs配線3からはみ出すことに 50 ドレイン電極8としてCrを用いたが、Al、Cu、M

o, Ta, W, Al-Nd, Al-Cu, Al-Si-Cu、窓化AI-NdまたはAI-W、などのいずれか 1つからなる単層もしくはこれらを適宜組合せた積層構 造または少なくとも1つを含む合金系を用いてもよい。 また、信号配線7をこれらの金属単層もしくはこれらの 積層構造またはITOとこれらの金属の積層構造で構成 してもよく、ドレイン電極8またはドレイン電極8の一 部をITOで形成してもよい。画素電極12としてIT Oを用いたが、SnOzを用いても同様の効果がある。 また、ゲート絶縁膜4または保護膜9としてSiNを用 10 いたが、SiO1、あるいはSiNとSiO1の積層構造 でもよい。本発明の実施の形態では保護膜9を使用して いるが、保護膜9がない構造でも同様の効果が得られ る。さらに、透明絶縁膜10としてアクリル系樹脂をも ちいたが、その他の有機系樹脂、感光性のない樹脂、ベ ンゾシクロブテン、などの透明な絶縁膜であればその効 果は同様である。

13

[0043]

【発明の効果】本発明の請求項1にかかわる液晶表示装 置は、(a-1)行方向および列方向にそれぞれ配列形 20 成される複数本の走査配線および複数本の信号配線と、 (a-2) マトリクス状に配置され、前記走査配線およ び信号配線によって制御されるTFTと、(a-3)該 TFTに接続される画素電極とが形成され、該画素電極 には電荷を保持するための保持容量が接続され、該保持 容量を形成する電極に対向する保持容量を形成する電極 と前記TFTのドレイン電極とが同時に形成され、前記 走査配線と前記保持容量を形成する電極とが同一の工程 で形成されており、前記画素電極は透明絶縁膜を介して 前記走査配線上および信号配線上に重ねて形成されたア レイ基板と、(b)前記画素電極と対向して配置される 共通電極を具備した対向基板とを備えた液晶表示装置で あって、露光領域ごとに発生するCgdの変動によるΔ V g d の変動を、露光領域ごとにC s 値を変えることで 補償する構造であるので、露光領域が異なっていても△ Vgd値が一定となり、フリッカ、焼き付きや表示むら などの表示品質低下が防止でき、表示品質が高く、した がって製造が容易で歩留まりの高い液晶表示装置が得ら れた。

【0044】本発明の請求項2にかかわる液晶表示装置においては、前記走査配線とドレイン電極の重なり面積が増加するとき、前記保持容量を形成する面積も増加し、前記走査配線と前記ドレイン電極の重なり面積が減少するとき、前記保持容量を形成する面積も減少するのでΔVgdを一定にすることができ、フリッカ、焼き付きや表示むらなどの表示品質低下が防止でき、表示品質が高く、したがって製造が容易で歩留まりの高い液晶表示装置が得られた。

【0045】本発明の請求項3にかかわる液晶表示装置がなくしかも輝度が高く明るい良好な表示品質の液においては、前記Cgdが変動しても(1)式ΔVgd 50 示装置が、構造が容易で歩留まりが高く得られた。

= (Cgd×ΔVg) / (Cgd+Cs+Clc)が一定の値となるようにCs値が変動する構造を有するので、露光領域ごとにCs値が変動して露光部分の面積を変動させる際に開口率が変動することを補償する構造を有することにより、Cs値が変動しても前記液晶表示装置の一画素の透過光量が変動しない。したがって、露光領域が異なってもΔVgdが一定でかつ、透過光量が変動しなくすることができ、フリッカ、焼き付きや表示むらなどの表示品質低下が防止でき、かつ、透過光量が露光領域間で変動することによる表示むらがない良好な表示品質の液晶表示装置が、製造が容易で歩留まりが高く得られた。

【0046】本発明の請求項4にかかわる液晶表示装置においては、前記保持容量の面積が増減しても開口部を透過する透過光量が変化しないので、フリッカ、焼き付きや表示むらなどの表示品質低下が防止でき、かつ、透過光量が露光領域間で変動することによる表示むらがない良好な表示品質の液晶表示装置が、製造が容易で歩留まりが高く得られた。

【0047】本発明の請求項5にかかわる液晶表示装置においては、前記ドレイン電極の少なくとも一部が透明電極であるので、透明なドレイン電極を使用することにより、Cs値が変動しても前記液晶表示装置の一画素の透過光量が変動しないため、露光領域が異なってもΔVgdが一定でかつ、透過光量が変動しないうえに、開口率が低下しなくすることができ、フリッカ、焼き付きや表示むらなどの表示品質低下が防止でき、かつ、透過光量が露光領域間で変動しないので、表示むらがなくしかも輝度が高く明るい良好な表示品質の液晶表示装置が、構造が容易で歩留まりが高く得られた。

【0048】さらに、本発明の請求項6にかかわる液晶 表示装置においては、ドレイン電極および保持容量を形成する配線の形状を工夫することにより、前記ドレイン 電極の幅が、前記もう一方の電極の段差部での段差切れを防止するため段階的またはなだらかに変化しているので、ドレイン電極が保持容量を形成する配線との段差部で段切れすることを防止することができ、露光領域が異なっても Δ V g d が一定で、フリッカ、焼き付きや表示むらなどの表示品質低下が防止でき、かつ、歩留まりの高い液晶表示装置が得られた。

【0049】本発明の請求項7にかかわる液晶表示装置においては、前記保持容量の面積が増減するにともなって起きる開口率の変化を、前記保持容量の面積が増加するときには遮光部分が小さくなり、前記保持容量の面積が小さくなるときには遮光部分の面積が大きくなることで、開口率が変動しない構造を有するので、フリッカ、焼き付きや表示むらなどの表示品質低下が防止でき、かつ、透過光量が露光領域間で変動しないので、表示むらがなくしかも輝度が高く明るい良好な表示品質の液晶表示装置が、機造が容易で振留まりが高く得られた。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態1にかかわる画素の平面 説明図である。

【図2】 本発明の実施の形態1にかかわる画素の断面 説明図である。

【図3】 本発明の実施の形態 1 にかかわる画素の断面 説明図である。

【図4】 本発明の実施の形態1の液晶表示装置のアレイ悲板を作製するためのフローを示す断面説明図である。

【図5】 本発明の実施の形態1の液晶表示装置のアレイ基板を作製するためのフローを示す断面説明図である。

【図 6 】 本発明の実施の形態 2 にかかわる画素の平面 説明図である。

【図7】 本発明の実施の形態2にかかわる画素の断面 説明図である。

【図8】 本発明の実施の形態2にかかわる画素の断面 説明図である。

【図9】 本発明の実施の形態3にかかわる画素の平面 20 アレイ基板の作製方法を示すフロー説明図である。 説明図である。 【図30】 本発明の実施の形態12にかかわる画

【図10】 本発明の実施の形態3にかかわる画素の断面説明図である。

【図11】 本発明の実施の形態3にかかわる画素の断面説明図である。

【図12】 本発明の実施の形態4にかかわる画素の平 面説明図である。

【図13】 本発明の実施の形態4にかかわる画素の断面説明図である。

【図14】 本発明の実施の形態5にかかわる画素の平 30 面説明図である。

【図15】 本発明の実施の形態5にかかわる画素の断面説明図である。

【図16】 本発明の実施の形態5にかかわる画素の断面説明図である。

【図17】 本発明の実施の形態6にかかわる画素の平面説明図である。

【図18】 本発明の実施の形態6にかかわる画素の断面説明図である。

【図19】 本発明の実施の形態6にかかわる画素の断 40 面説明図である。 【図 2 0 】 本発明の実施の形態 7 にかかわる画素の平面説明図である。

【図21】 本発明の実施の形態7にかかわる画素の断面説明図である。

【図22】 本発明の実施の形態8にかかわる画素の平面説明図である。

【図23】 本発明の実施の形態8にかかわる画素の断面説明図である。

【図24】 本発明の実施の形態9にかかわる画素の平 10 面説明図である。

【図25】 本発明の実施の形態9にかかわる画素の断面説明図である。

【図26】 本発明の実施の形態10にかかわる画素の 平面説明図である。

【図27】 本発明の実施の形態 10にかかわる画案の 断面説明図である。

【図28】 本発明の実施の形態11の液晶表示装置のアレイ基板の作製方法を示すフロー説明図である。

【図29】 本発明の実施の形態11の液晶表示装置の

【図30】 本発明の実施の形態12にかかわる画素の 平面説明図である。

【図31】 本発明の実施の形態12にかかわる画素の 断面説明図である。

【図32】 本発明の実施の形態12にかかわる画素の 断面説明図である。

【図33】 従来の液晶表示装置のアレイ基板の平面説 明図である。

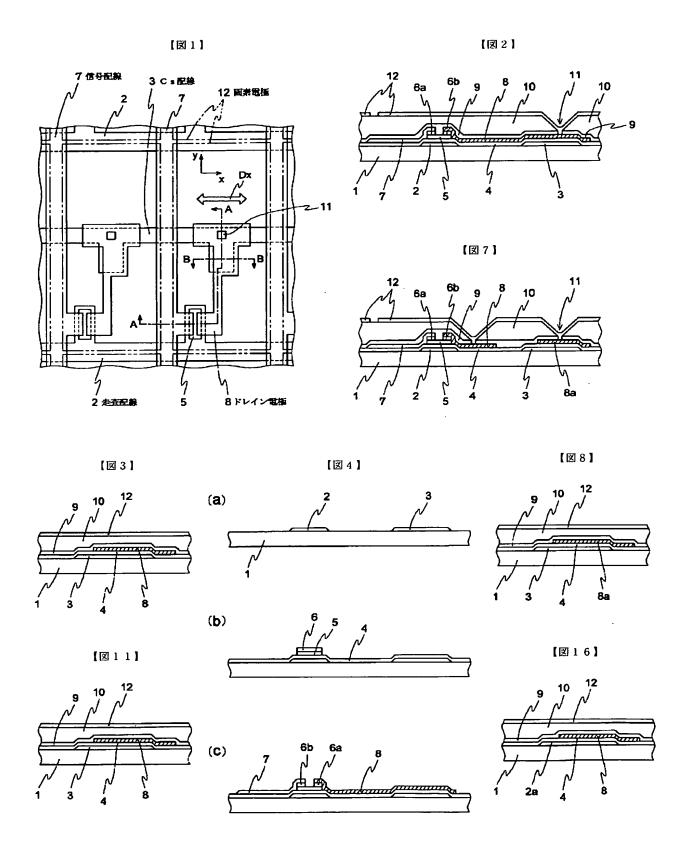
【図34】 従来の液晶表示装置のアレイ基板の断面説 明図である。

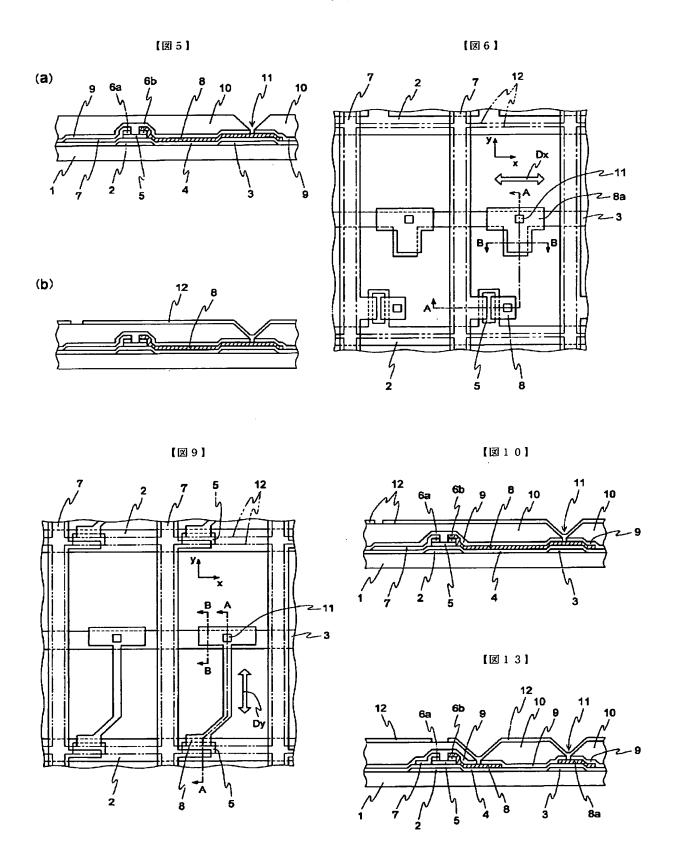
【図35】 従来の液晶表示装置の一画素の等価回路説明図である。

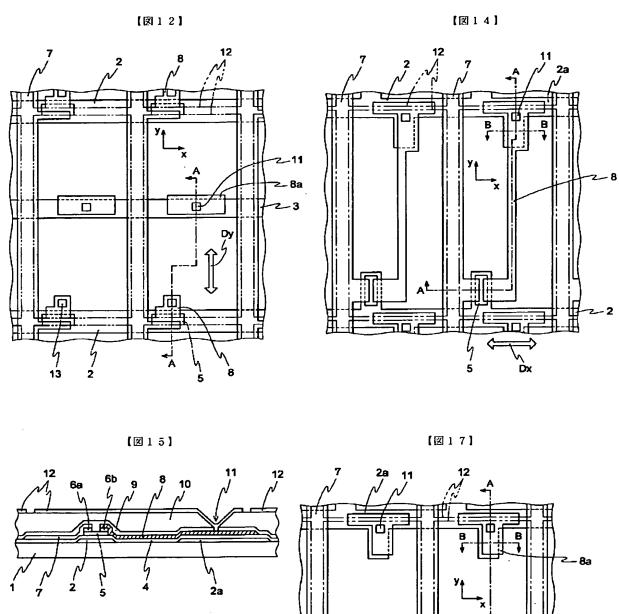
【符号の説明】

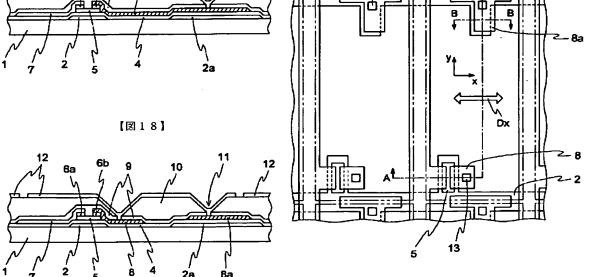
1 透明基板、2 走査配線、3 Cs配線、4 ゲート絶縁膜、5 半導体層、6.6a.6b 不純物をドープした半導体層、7.7a.7b 信号配線、8.8 c.8d ドレイン電極、8a 保持容量を形成する電極、8b 透過光量を補償するための遮光膜、9 保護膜、10 透明絶縁膜、11.13 画素電極とドレイン電極を電気的に接続するコンタクトホール、12 画素電極。

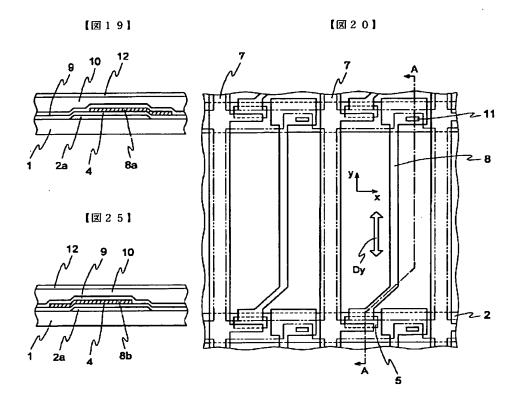
16

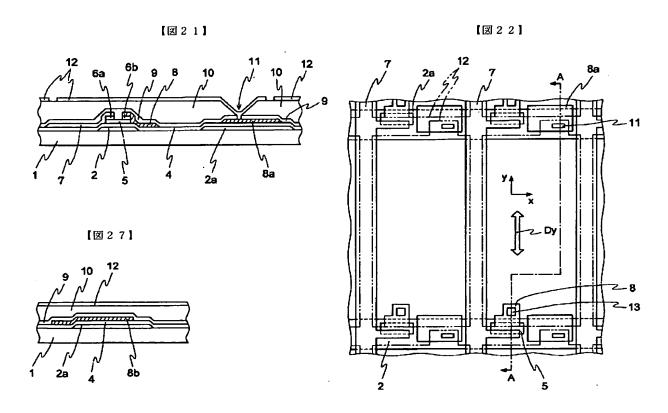




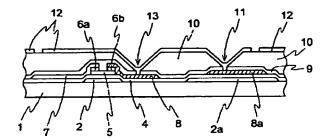




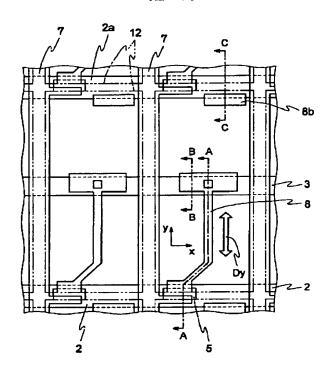




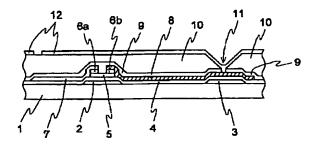
[図23]



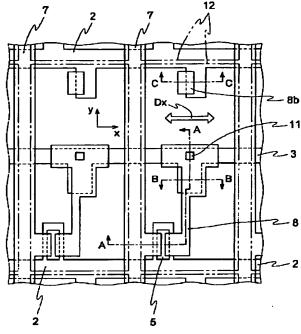
【図26】



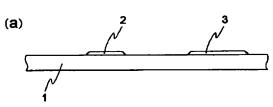
[図31]

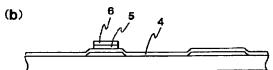


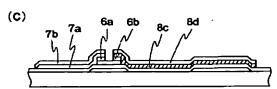
[図24]

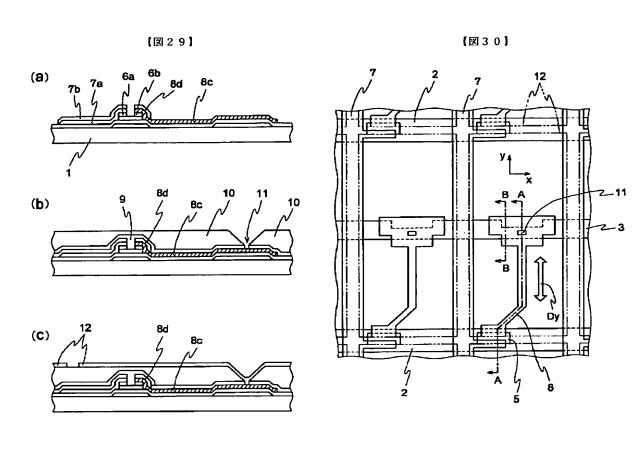


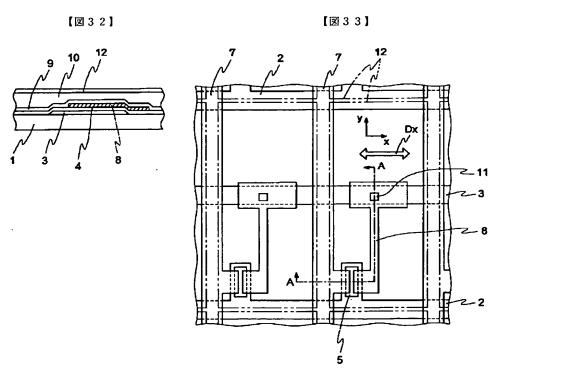
[図28]



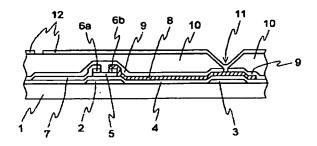




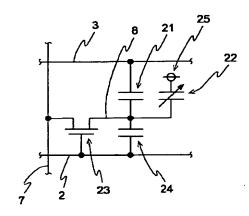




【図34】



【図35】



フロントページの続き

(72)発明者 中嶋 健

東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 三 菱電機株式会社内 Fターム(参考) 2H092 JA25 JA26 JA40 JA44 JB51

JB56 JB64 JB69 KA05 KA10
KA12 KA18 KA19 KB04 KB24
MA10 MA19 MA27 MA37 NA01
NA07 NA15 NA26 NA29 PA09
5C094 AA03 AA04 AA07 BA03 BA43
CA19 DA13 EA04 EA05 EB05
ED15 FA02 FA04